⑲ 印本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63-995

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)1月5日

H 05 B 33/14 C. 09 K 11/56

CPC

7254-3K 7215-4H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

公発明の名称 薄膜発光層材料

②特 願 昭61-141473

②出 顋 昭61(1986)6月19日

一切発明 者 高橋

神奈川県相模原市相模大野7-37-17

⑫発 明 者 大 貫

由 紀 夫 東京都町田市中町3-18-6

20発明者 近藤

昭 夫

小弥太

神奈川県厚木市岡田1775

①出 願 人 東洋曹達工業株式会社

山口県新南陽市大字富田4560番地

明細書

1. 発明の名称

珲膜発光層材料

2. 特許請求の範囲

- (1) 薄膜EL素子に於て該薄膜発光層が、母体中で光学的に活性である通移金属あるいは希土類の元素をドープしたMg3.CaS.SrS.BaS の中から選ばれる少なくとも一つとZnS との複合体を母材とする薄膜層から成ることを特徴とする新規薄膜EL案子。
- (2) 存限EL案子に於て該存債免光層を形成する、MgS.CaS.SrS.BaS の中から選ばれる少なくとも一つとZnS との仮合体から成る母材において、これに含まれるZn元素の混合割合が 0.5モル%~99.5モル%である特許請求の範囲第1項に記載された薄膜EL紮子。
- (3) 母体中で光学的に活性である選移金属あるいは希土類の元業の化合物とNgS.CaS.SrS.BaSの中から選ばれる少なくとも一つ及びZnS とを用いて基礎法あるいはスパックリング法により、選

職免光脳を震製することを特徴とする薄膜EL素 子の製造法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の属する技術分野]

本発明は交流電界の印加によってEL (Electroluminescence)発光を呈する薄膜EL架子に関し、特に該薄膜発光層が母体中で光学的に活性である選移金属あるいは希土類の元素をドープした。 NES. CaS. SrS. BaS の中から遊ばれる少なくとも一つとZoS との複合体を母材とする薄膜層から成ることを特徴とする新規薄膜EL架子に関する。 さらには、母体中で光学的に活性である選移金属あるいは希土類の元紫の化合物とNgS. CaS. SrS. BaS の中から選ばれる少なくとも一つ及びZos とを用いて蒸発法あるいはスパッタリング法により、薄膜発光層を調裂することを特徴とする薄膜EL架子の製造法に関する。

[発明の技術的背景]

従來、交流で駆動する薄膜EL架子の絶録引圧。 発光効率及び動作の安定性を高めるために、Xnを

ドープしたZaS やZaSe等の発光層をAl 20 g . Y ,0,あるいはTL0。等の誘電体薄膜で挟んだ型 の二重絶縁構造EL業子が開発され、発光諸特性 などが研究されている。特にKnをドープした2nS を発光層とする薄膜EL素子に関しては良く研究 されているが、近年、ELパネルの多色化を目的 として2nS のみならずCaS.SrS 等を母材とする薄 膜EL素子が注目されてきている。例えばEuをド ープしたCaS を発光層として用いた薄膜EL素子 は赤色に、又CeをドープしたSrS を発光層として 用いた薄膜EL素子は鞣膏色に発光する。しかし ながら、これらの系は母材の吸湿性がZaS に比べ て頭箸であり、加水分解しやすいという性質を有 する。この様な性質は、これらの系を母材として 用いた発光層の欠陥密度を高め、その結果素子の 発光輝度や耐久性を低下させる原因となる。又, ZnS に比べてCaS やSrS 等は緑色あるいは青色発 光のドーパントであるCeが母材中に容易に挿入さ れ、高輝度発光する発光層を与える。これに対し てZaS は母材として十分な安定性を有するが、Ce 等の一部のドーパントはこの母材中に挿入されにくいという欠点を有する。そこでこれらの母材の弱点を補い、ドーパントを容易にドーピングでき、且つ耐湿性、耐候性に優れた母材が望まれている。II ~ VI 版化合物の中でCaS 中SrS 等のII a ~ VI b 族化合物の結晶型は食塩型構造であり、ZnS 、Zn Se等のII b ~ VI b 族化合物の結晶型は食塩型構造であり、ZnS 、Zn Se等のII b ~ VI b 族化合物の結晶型はウルツ鉱型あるいは関亜鉛鉱型構造である。同じ結晶型の異なる化合物は比較的容易に固溶し、混晶を形成することは知られている。しかしながら結晶型の異なる化合物の混合焼結体を薄膜形成材料として用い、例えば蒸着やスパッタリング法によって基板上に薄膜を形成する場合、生成した薄膜の結晶性や結晶構造についてはほとんど報告されていない。

II a - VI b 数化合物及びII b - VI b 数化合物の 両者共まったく異なる結晶型を育するが、例えば ドーパントを含むSrS と 2nS との混合体を薄膜型 製用材料としてもちい。蒸着法あるいはスパッタ リング法によって調製した薄膜発光層の母材には SrS 及び 2nS の両者が育する母材としての特徴を

合せ持った特性を示す可能性を有する。そこで母体中で光学的に活性である通移金額あるいは希主類の元素の化合物とMgS.CaS.SrS.BaS の中から選ばれる少なくとも一つ及びZoS とを張着あるいはスパッタリング用材料として用い、二重純緑構造の薄膜EL紫子を作成し、葉子の発光特性を類似た特果、これらの紫子が良好なEL特性を発揮することを見出し本発明を完成した。

ស្រាញ១៩៩)

本発明の目的は薄膜EL架子において波薄膜発光層が、母体中で光学的に活性である選移金属あるいは希土類の元素の化合物とMgS.CaS.SrS.BaSの中から選ばれる少なくとも一つ及び2nS との複合体を母材とする薄膜層からなることを特徴とする新規環膜EL架子及びその製造法を提供することにある。

[発明の概要]

本発明は薄膜EL業子において玻璃膜宛光層が、 母体中で光学的に活性である選移金属あるいは希 土類の元素の化合物とMgS.CaS.SrS.BaS の中から 選ばれる少なくとも一つ及びZaS との複合体を母材とする薄膜層からなることを特徴とする新規薄膜EL業子及びその製造法を提供するものである。

従来、護籍EL素子の護籍発光階にはII-VI族 化合物であるZnS にMn.Tb.Sa. あるいはCeなどの 選移金属あるいは希土類元素の化合物をドープし た薄膜層を用いた素子が研究の対象とされてきた。 ZnS は他のII - VI族化合物であるCaS などにくら べて、吸湿性が少なく分解しにくいなど化学的に 安定であり、十分大きなバンドギャップを有する ので薄膜発光層の母材として適している。すなわ ちZnS に色々なドーパントをドープすれば多様な 色を発光するような薄膜EL架子を作刻すること ができる。 例えばNo F g .Er F g. Sa F g.Tb Fa.Nd Pa.あるいはTe Fg等をドープして双 製した薄膜EL素子は赤、青、緑などの種々の色 で発光するが、青色はいま一歩発光輝度が弱く、 改善が要求されており、特にカラーパネルに応用 するために光の三原色である赤、背、緑の色を発 光する薄膜EL素子の高輝度、長斑命化が望まれ

ている。この目的を達成するためにはドーパント の改賞のみならず、その母材をも改善する必要が ある。SrS はZnS に比べて化学的安定性という点 において劣るが、これにCeP 。をドープして異数 した薄膜EL索子は青色に発光し、しかもTaP 3 をドープしたZaS の発光層を具備する薄膜EL索 子による青色発光輝度に比べて、より高輝度であ る。しかしながら薄膜EL衆子の長寿命化という 製点からは母材自体が化学的に安定であることが 望ましい。そこで本発明では発光の輝度が高く。 耐湿性、耐候性に優れた薄膜EL煮子の作成を目 的として薄膜発光層に用いる母材を改善するため に、SrS のように青色発光に適した性質とZaS の ように化学的に安定であるという性質との両者の 特性を合せ持った母材を見出すためにMgS,CaS,Sr S.BaS の中から選ばれる少なくとも一つとZnS と の復合化を試みた。

本発明の薄膜EL素子における薄膜発光層はドーパントとMgS.CaS.SrS.BaS の中から選ばれる少なくとも一つ及びZaS との混合体をそのまま蒸着

物をドープすることができるので、ドーパントを変えることによって多様な色を発光する薄膜 EL 素子を作成でき、特にCaP gをドープしたSrS と ZaS との複合体からなる薄膜発光層を用いれば、青色に近い色を高輝度発光する薄膜 EL 素子を作成することができる。

以下実施例により本発明をさらに具体的に説明 するが、本発明はこれらの実施例にのみ限定され るものではない。

变版例 1

最初に薄膜発光層を調製するためのスパッタリング用ターゲットを調製した。SrS 初来(純度39.9%)とZnS (純度99.9%)およびCeF 3 (純度99.9%)とを30分間混合し、混合初体を得た。これをホットプレス法によりスパッタリング用ターゲットとした。係る発光層用ターゲット及びAl 203 の誘電体層用ターゲットを用い、Ar雰囲気中でスパッタリング法により透明電極上に二重絶疑構造の薄膜層を形成し、薄膜をL 公子を作成した。

本実施例における薄膜EL架子の構成を第1図

法やそのほかの適当な方法によって異数してもよい。あるいはドーパントとMgS.CaS.SrS.BaS の中から遅ばれる少なくとも一つ及びZnS を混合せずに多元蒸着法等の方法によって再順発光層を到数することもできる。薄膜EL素子作成の作業性を考慮するならば、ドーパントを含むMgS.CaS.SrS.BaS の中から遅ばれる少なくとも一つとZnS との混合焼結体をターゲットとして用いたスパッタリグ法あるいは添着法などの方法が行ましく用いられる。又上にドーパントには適当な悪移金属あるいは希土類元素の化合物を用いることができる。

このようにして形成される複合体は通常全体が 一つの相となる固溶体であるが、一種以上の結晶 型の異なる相が混在して、薄膜層を構成する場合 もある。

[発明の効果]

本発明によれば耐湿性。耐候性等の耐久性に優れた薄膜発光層を具備する薄膜EL索子を作成することができる。さらには薄膜発光層の新規母材として種々の遷移金属あるいは希土類元素の化合

に示す。 ガラス基板 1 上に透明電極 2 を帯状に多数平行配列し、その上に $A1_{20_3}$ からなる第 1 の誘電体層 3 を 2000 \sim 3000 A 程度形成し、発光層 4 として SrS と ZnS との複合膜中に CeF_3 が 5 かんた層を 8000 \sim 10000 A 程度 積層し、さらに $A1_2$ 0_3 からなる第 2 の誘電体層 5 を 2000 \sim 3000 A 程度 位型 Commode A1 の背面電極 A2 を A3 を A4 を A

上記のように構成した薄膜EL常子をAr穿頭気中 500℃で 1時間熱処理した後、このEL常子の発光特性を周波数 5kHz の交流正弦電圧を印加して調べた。発光卸度の印加電圧(V rsa)に対する依存性を郊2図に示す。郊2図(A)の曲線はEL素子に交流正弦電圧を印加した直後の輝度ー電圧特性曲線である。しきい電圧の値は 152Vであり、V ras ~ 182Vにおける発光輝度は160 cd/a であった。このEL常子にV ras ~ 182Vである交流電圧を10時間印加し、エイジングした後の輝度一電圧特性曲線が第2図(B)である。エイジ

ングによってしきい電圧及び発光輝度が多少変化 しているものの、図から明らかなように特性曲様 はエイジング前と同様に明瞭な発光特性を示して いる。

このEL素子による発光色の発光スペクトルを
第3回に示す。又、この発光スペクトルに基ずく
発光色の色度座標を第4回に示す。図から明らか
な如く、このEL素子の発光色は背縁色であり、
CeF 3 を発光中心とするSrS 薄膜発光層による発
光色とほぼ一致する。

次ぎに该薄膜EL素子における薄膜発光層の結晶構造をX線回折法によって調べた。X線回折パターンを第5図(A)に示す。比較のために脊縁色に発光するCeF3をドープしたSrS薄膜発光層のX線回折パターンを第5図(B)に示した。後者の薄膜EL素子は耐者と同様にして作製したものである。蒸番法により基板上に調製したSrS薄膜の結晶構造が食塩型結晶であることは周知である。本発明において比較のためにスパッタリング法によって類製したSrS薄膜のX線回折パターン

た実施例 1 に示した CeP_8 をドープした SrS と Zn S からなる複合薄膜を発光窟とする薄膜 E L 索子と同様に緑色に高輝度発光した。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明における薄膜EL素子の基本的 構造を示す構成図である。

第 2 図は本発明における CeP_3 をドープしたSr S と ZnS との 複合版を発光層とする薄膜 E L 余子の発光特性を示す。

第3図は上記薄膜 E し業子による発光スペクトルを示す。

第4図は第3図の発光スペクトルに基ずく色度 座様を示す。

第 5 図(A)は本発明における CeP_3 をドープしたSrS とZnS との複合膜からなる薄膜発光層の X 線回折パターンであり、(B)は CeP_3 をドープしたSrS からなる薄膜発光層の X 線回折パターンである。

(第5図(B))は該督法によって調製したSrS 薄膜のX線回折パターンとほぼ一致しており。そ の結晶型は食塩型構造であると認められる。さら に、本発明のCeF。をドープしたSrS と2nS とか らなる位合薄膜発光層のX線回折パターンにはZa S 複雑に特有のウルツ鉱型若しくは閃亜鉛鉱型構 造の結晶に基ずくピークは認められず、このX線 回折パターンは第5図(B)に示したSrS 薄膜の それとほぼ一致している。さらに、この複合薄膜 の組成をX線マイクロアナライザ(EPNA)によって 四ペた結果、複合薄膜を構成する原子Sr.Za及び S の原子%はそれぞれSr:2m:S = 40:3:57 であっ た。これらの結果から本発明における複合薄膜は その結晶型がSrS 薄膜と同じように食塩型精造で あり、SrS 結晶格子中のSrがZgによって一部分置 換された構造を育すると考えられる。

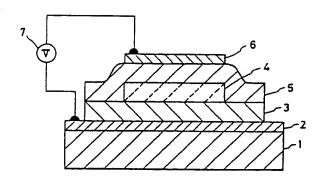
実施例 2

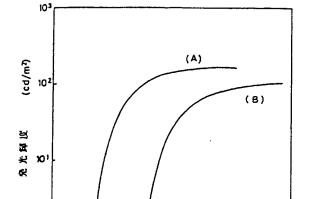
CeFaをドープしたCaSとZaSからなる複合薄膜を発光層とする薄膜EL素子を実施例1に示した方法に従って類裂した。この薄膜EL素子もま

1 … ガラス基盤、2 … 透明電極、3 … 第1 の誘 粒体層、4 … 発光層、5 … 第2 の誘電体層、6 … 背面電極、7 … 電級。

特許出願人 東洋暫遠工業株式会社

第丨図

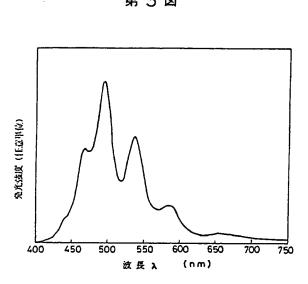




100

10⁻¹ L 140 第2図

第3図



第 4 図

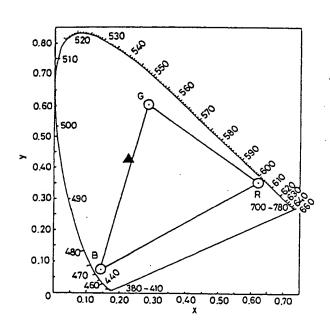
180

200

(∀rms)

220

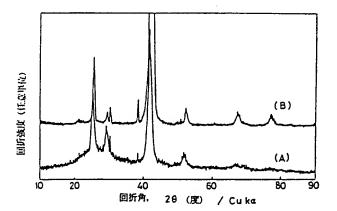
160 1 年 任



手統補正實(抗)

昭和61年11月 7日

第5図



特許庁長官 黑田明堆段

1 事件の表示 昭和 6 1 年特許願第 1 4 1 4 7 3 号 2 発明の名称

薄膜発光層材料

3 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所〒746 山口県新南陽市大字宮田 4 5 6 0 番地

称 (330)東洋曹違工業株式会社

代表者 山口 敏明



(連絡先) 〒107 東京都港区赤坂 1丁目 7番 7号 (東ツビル) 東洋막達工業株式会社 特許情報部 電話番号 (505) 4471

4 補正命令の日付

昭和61年8月6日 (発送日 昭和61年8月26日)

片方 61.11.10 ### 2 = 1票

5 補正の対象

明細書の図面の簡単な説明の欄

6 補正の内容

(1) 明和書第13頁第14~18行を次のとおり訂正する。 「第5図は薄膜発光層のX線回折パターンを示すものであり、 第5図中(A) は本発明におけるCeF3をドープした SrSと2nSとの複合膜からなる薄膜発光層のX線回折 パターンであり、(B) はCeF3をドープしたSrSからなる薄膜発光層のX線回折パターンである。」

以上

(12)

EUROPEAN PATENT APPLICATION

21 Application number: 87108638.5

(5) Int. Cl.4: H05B 33/14

- ② Date of filing: 16.06.87
- (2) Priority: 19.06.86 JP 141473/86
- (4) Date of publication of application: 23.12.87 Bulletin 87/52
- Designated Contracting States:
 DE FR GB

- Applicant: TOYO SODA MANUFACTURING CO., LTD. No. 4560, Ooaza Tonda Shinnanyo-shi Yamaguchi-ken(JP)
- Inventor: Takahashi, Koyata 7-37-17, Sagamiono Sagamihara-shi Kanagawa(JP) Inventor: Ohnuki, Yukio 3-18-6, Nakamachi Machida-shi Tokyo(JP) Inventor: Kondoh, Akio 1775, Okada Atsugi-shi Kanagawa(JP)
- (A) Representative: Vossius & Partner Siebertstrasse 4 P.O. Box 86 07 67 D-8000 München 86(DE)
- Thin film electroluminescent layer material.
- Disclosed is a thin film electroluminescent layer of a thin film electroluminescent device comprising, as a light-emitting medium, a body of a mixture of ZnS and at least one sulfide selected from MgS, CaS, SrS and BaS. The ZnS and the selected sulfide are doped with a transition metal or rare earth element which is optically active in the matrix. This EL device has good moisture resistance and weatherability and is capable of emitting a color with a high brightness.

EP 0 249 942 A2

THIN FILM ELECTROLUMINESCENT LAYER MATERIAL

10

The present invention relates to a thin film electroluminescent layer of a thin film electroluminescent (EL) display device which shows electroluminescence (EL) under the application of an AC voltage. More particularly, it relates to an improved thin film electroluminescent layer of a thin film EL device which comprises a transparent electrode, a dielectric layer or layers, an electroluminescent layer or layers and a back face electrode. The improved thin film electroluminescent layer comprises as a light-emitting medium a body of a mixture of ZnS and at least one sulfide selected from MgS, CaS, SrS and BaS, doped with a transition metal or rare earth element which is optically active in the light-emitting medium. Moreover, the present invention relates to a process for the preparation of a thin film electroluminescent layer of a thin film EL device, which comprises forming a thin film electroluminescent layer from a compound of a transition metal or rare earth element which is optically active in a light-emitting medium, ZnS and at least one sulfide selected from MgS, CaS, SrS and BaS by the vacuum deposition or sputtering method.

1

In the field of thin film EL devices driven by an AC voltage, to improve the insulation voltage resistance, luminescence efficiency, and operation stability, an EL device having a double dielectric laver structure has been developed in which an electroluminescent layer of ZnS or ZnSe doped with Mn is inserted between films of a dielectric material such as Al_2O_3 , Y_2O_3 or TiO_3 , and the luminescent characteristics of this EL device have been investigated. Research has been carried out into, especially, an electroluminescent layer of ZnS doped with Mn. Recently, an electroluminescent layer comprising CaS or SrS instead of ZnS as the lightemitting medium has attracted attention as a means of realizing a multi-color EL panel. For example, an electroluminescent layer comprising CaS doped with Eu emits a red luminescence, and an electroluminescent layer comprising SrS doped with Ce emits a greenish blue luminescence. However, these devices have problems in that the hygroscopicity of the light-emitting medium is higher than that of ZnS and the light-emitting medium is readily hydrolyzed. These properties increase the defect density of the elctroluminescent layer composed of this light-emitting medium, with the result that the luminance or durability of the device is degraded. Furthermore, Ce, which is a dopant for a green or blue lumin scence, is more easily doped in CaS or SrS than in ZnS, and in the case of CaS or SrS, an electroluminescent layer emitting a luminescence at a high brightness is provided. In

contrast, ZnS is stable as the light-emitting medium but has a problem in that certain dopants such as Ce are little doped in this light-emitting medium. Accordingly, it is desired to develop a light-emitting medium capable of overcoming the problems of these known light-emitting mediums, namely a light-emitting medium easily doped with a dopant and having an excellent moisture resistance and excellent weatherability.

The crystal form of a Ila-VIb group compound such as CaS or SrS is of the sodium chloride type and the crystal form of a Ilb-VIb group compound is of the wurtzite or zinc blend type. It is known that different compounds of the same crystal form relatively easily form a solid solution. However, there have been few reports on the crystallinity or crystal structure of a film formed on a substrate by using a sintered mixture of compounds differing in crystal form, for example, by the vacuum deposition or sputtering method.

The Ila-VIb group compounds and Ilb-VIb group compounds have quite different crystal forms, but when a mixture of ZnS and SrS containing a dopant is used as the film-forming material and a thin film electroluminescent layer is prepared by the vacuum deposition or sputtering method, the light-emitting medium of the resulting thin film electroluminescent layer can exhibit the light-emitting medium characteristics of both SrS and ZnS. Accordingly, we prepared a thin film EL device having a double dielectric layer structure by using a compound of a transition metal or rare earth element which is optically active in a light-emitting medium, ZnS and at least one sulfide selected from MgS, CaS, SrS and BaS as the vacuum deposition or sputtering material, and examined the electroluminescence characteristics of the thin film EL device. As the result, it has been found that the device has good EL characteristics.

It is a primary object of the present invention to provide a thin film electroluminescent layer of a thin film EL device which has good moisture resistance and weatherability and is capable of emitting a color with a high brightness.

In accordance with the present invention, there is provided a thin film electroluminescent layer of a thin film EL device comprising, as light-emitting medium, a body of a mixture of ZnS and at least one sulfide selected from MgS, CaS, SrS and BaS. The ZnS and the selected sulfide are doped with a transition metal or rare earth element which is optically active in the matrix.

40

15

3

This thin film electroluminescent layer of a thin film EL device is prepared by a process which comprises the step of forming a thin film electroluminescent layer from a compound of a transition metal or rare earth element which is optically active in a light-emitting medium, ZnS and at least one member selected from MgS, CaS SrS and BaS by the vacuum deposition or sputtering method.

Figure 1 is a structural diagram illustrating the basic structures of a thin film EL device;

Fig. 2 illustrates the electroluminescence characteristics of a thin film EL device wherein the electroluminescent layer is the film of a mixture of ZnS and SrS doped with CeF₃ according to the present invention;

Fig. 3 illustrates the electroluminescence spectrum of the above-mentioned thin film EL device;

Fig. 4 is a chromaticity diagram based on the electroluminescence spectrum shown in Fig. 3; and

Fig. 5 shows an X-ray diffraction pattern of a thin film electroluminescent layer, in which (A) shows an X-ray diffraction pattern of a thin film electroluminescent layer composed of a film of a mixture of ZnS and SrS doped with CeF₃ according to the present invention and (B) shows an X-ray diffraction pattern of a thin film electroluminescent layer composed of SrS doped with CeF₃.

A thin film electroluminescent layer of a thin film EL device comprising ZnS, which is a II-VI group compound, doped with a compound of a transition metal or rare earth element such as Mn, Tb. Sm or Ce, have been studied. Compared with other II-VI group compounds, such as CaS, ZnS has a low hygroscopicity, is difficult to decompose, and is chemically stable, and ZnS has a sufficiently large band gap. Accordingly, ZnS is suitable as the light-emitting medium of the electroluminescent layer. Namely, if electroluminescent layers are composed of ZnS doped with various dopants, thin film EL devices emitting various colors can be prepared. For example, thin film electroluminescent layers formed by doping with HoF3, ErF3, SmF3, TbF₃, NdF₃, TmF₃ or the like emit colors such as red, blue, or green, but the blue color does not have sufficient luminance, and thus improvement is desired. Especially, in thin film EL devices emitting the three primary colors, that is, red, blue, and green, an increase of brightness and a prologation of life are desired. In order to attain this object, it is necessary to not only modify the dopant but also improve the light-emitting medium. SrS has an inferior chemical stability to ZnS, but a thin film EL device prepared by doping SrS with CeF3 emits a blue color and a brightness of this blue color is higher than the brightness of the blue luminescence of the thin film EL device having an electroluminescent layer of ZnS doped with TmF₃. However, in order to prolong the life of the thin film EL device, preferably the light-emitting medium per se is chemically stable. Accordingly, with a view to improving the light-emitting medium used for the filmy electroluminescent layer for preparing a thin film EL device having a high luminance and an excellent moisture resistance and weatherability, we tried to combine ZnS with at least one sulfide selected from MgS, CaS, SrS and BaS, to provide a matrix having both the properties of SrS or the like suitable for the blue luminescence and the good chemical stability of ZnS.

In the electroluminescent body, the ratio of ZnS to the sulfide selected from MgS, CaS, SrS and BaS is preferably 0.5/99.5 to 99.5/0.5 by mole, and more preferably 90/10 to 95/5 by mole.

As the transition metal or rare earth element which is optically active in the light-emitting medium and contained as a dopant in the composite body of the electroluminescent layer of the present invention, there can be mentioned, for example, cerium, holmium, erbium, samarium, terbium, neodymium, thulium and manganese. The amount of the transition metal or rare earth element is CeF₃, HoF₃, ErF₃, SmF₃, TbF₃, NdF₃, TmF₃, and MnF₃.

The electroluminescent layer of the thin film EL device the present invention can be prepared by subjecting a mixture of a dopant, ZnS and at least one sulfide selected from MgS, CaS, SrS, and BaS directly to vacuum deposition or other appropriate operation. Alternatively, the electroluminescent layer can be prepared by subjecting a dopant, ZnS, and at least one sulfide selected from MgS, CaS, SrS, and BaS, independently without mixing, to the multiple vacuum deposition or a similar operation. In view of the adaptability to the operation of forming the thin film EL device, preferably a sputtering or vacuum deposition method using as the target a sintered mixture of ZnS and at least one sulfide selected from MgS, CaS, SrS and BaS, which contains a dopant, is adopted. A suitable compound of a transition metal or rare earth element can be used as the dopant.

The so-formed body is ordinarily a solid solution consisting of one phase, but sometimes the thin film luminescent layer is composed of two or more phases differing in crystal form.

According to the present invention, there can be provided a thin film EL device having a thin film electroluminescent layer having good durability characteristics such as moisture resistance and weatherability. Moreov r, thin film EL devices emitting various colors with a high brightness can be prepared by using various dopants. For example, if a thin film electroluminescent layer composed of a

45

5

10

body of a mixture of ZnS and SrS, doped with CeF₃, is used, a thin film EL element emitting color close to blue, with a high brightness, can be prepared.

The present invention will now be described in detail with reference to the following examples, that by no means limit the scope of the invention.

Example 1

At first, a sputtering target for preparing an electroluminescent layer was prepared. SrS powder having a purity of 99.9%, ZnS having a purity of 99.9%, and CeF₃ having a purity of 99.99% were mixed for 30 minutues to obtain a powdery mixture. The powdery mixture was formed into a sputtering target by the hot press method. By using this target for an electroluminescent layer and a target of Al₂O₃ for a dielectric layer, a film layer having a double insulation structure was formed on a transparent electrode in an Ar atmosphere by the sputtering method to prepare a thin film EL device.

The EL device prepared in this example is shown in Fig. 1. Namely, this EL device was constructed by forming many band-like transparent electrodes 2 in parallel on a glass substrate 1, forming a first dielectric layer 3 of Al₂O₃ to a thickness of 2000 to 3000 Å on the transparent electrode 2, laminating an electroluminescent layer 4, composed of a CeF₃-incorporated film of a mixture of SrS and ZnS, to a thickness of 8000 to 10000 Å on the layer 3, forming a second dielectric layer 5 of Al₂O₃ to a thickness of 2000 to 3000 Å, and vacuum-depositing a back face electrode 6 of Al in the form of bands extending orthogonal to the transparent electrodes 2.

The so-constructed thin film EL device was heat-treated at 500°C in an Ar atmosphere for 1 hour, and the electroluminescence characteristics of the EL device were examined by applying sinusoidal voltage at 5 kHz. The dependence of the luminance on the applied voltage (V_{rsm}) is shown in Fig. 2. Curve (A) in Fig. 2 is a luminance-voltage curve just after application of the sinusoidal voltage to the EL device. The threshold voltage was 152 V and the luminance at V_{rms} = 182 V was 160 cd/m². Curve (B) is a brightness-voltage characteristic curve obtained after application of sinusoidal voltage at V_{rms} = 182 V to the EL device for 10 hours. Although the threshold voltage and the luminence are changed by aging, as is apparent from Fig. 2, the characteristic curve shown a similar feature compared with that before aging.

The luminescence spectrum of the luminescent color of this EL device is shown in Fig. 3, and the chromaticity diagram based on this luminescence sp ctrum is shown in Fig. 4. As is apparent from

these Figs., the luminescence color of this EL device was a bluish green color and was in agreement with the luminescence colour of an SrS thin film electroluminescent layer having CeF₃ as the luminescence center.

The crystal structure of the electroluminescent layer of this thin film EL device was examined by X-ray diffractometry. The X-ray diffraction pattern is shown in Fig. 5-(A). For comparison, the X-ray diffraction pattern of the SrS electroluminescent layer doped with CeF₃, which emits a bluish green luminescence, is shown in Fig. 5-(B). The latter EL device was prepared in the same manner as described above with respect to the former EL device. It is well-known that the SrS film prepared on a substrate by the vacuum deposition method is the sodium chrolide type crystal. The X-ray diffraction pattern of the SrS film prepared for comparison with that of the ZnS film by the sputtering method in the present example Fig. 5(B) was substantially in agreement with the X-ray diffraction pattern of the SrS film prepared by the vacuum deposition, and it was confirmed that the crystal form of SrS film prepared by the sputtering was the same as SrS film prepared by the deposition. In the X-ray diffraction pattern of the electroluminescent layer of a mixture of ZnS and SrS doped with CeF3, a peak assigned to the wurtzite structure or zinc blend structure inherent to the ZnS film was not observed, and this X-ray diffraction pattern was substantially in agreement with the X-ray diffraction pattern of the SrS film shown in Fig. 5(B). The composition of this film layer of the present invention has the sodium chloride type crystal structure as the SrS film, and Sr element in the SrS crystal lattice is partially substituted by Zn.

Example 2

40

50

55

A thin film EL device comprising as the electroluminescent film a film of a mixture of ZnS and CaS, doped with CeF₃, was prepared according to the process disclosed in Example 1. This EL device emitted a green luminescence with high brightness as the EL device comprising as the electroluminescent layer the film of a mixture of ZnS and SrS, doped with CeF₃, shown in Example 1.

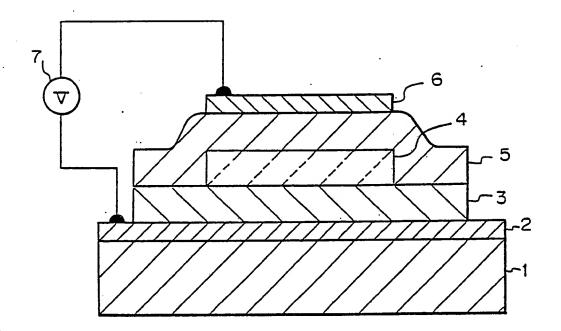
Claims

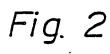
1. A thin film electroluminescent layer of a thin film electroluminescent device comprising, as a light-emitting medium, a body of a mixture of ZnS and at least one sulfide selected from the group consisting of MgS, CaS, SrS and BaS; said ZnS

and said selected sulfide being doped with a transition metal or rare earth element which is optically active in the light-emitting medium.

- 2. A thin film electroluminescent layer according to claim 1, wherein the ratio of the ZnS to the selected sulfide in the body is in the range of 0.5/99.5 to 99.5/0.5 by mole.
- 3. A thin film electroluminescent layer according to claim 1, wherein the amount of the transition metal or rare earth element doped in the body is in the range of 0.01% to 5.0% based on the weight of the body.
- 4. A process for the preparation of a thin film electroluminescent layer of a thin film electroluminescent device, which comprises forming a thin film electroluminescent layer from a compound of a transition metal or rare earth element which is optically active in a light-emitting medium, ZnS and at least one sulfide selected from the group consisting of MgS, CaS, SrS and BaS by the vacuum deposition or sputtering method.

Fig. 1





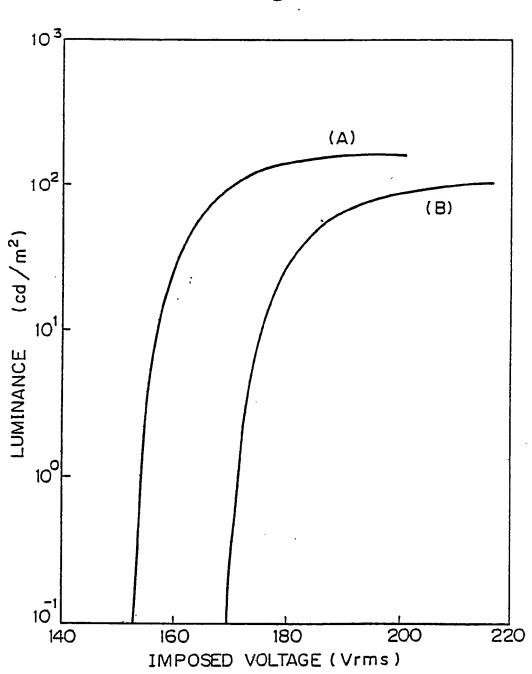


Fig. 3

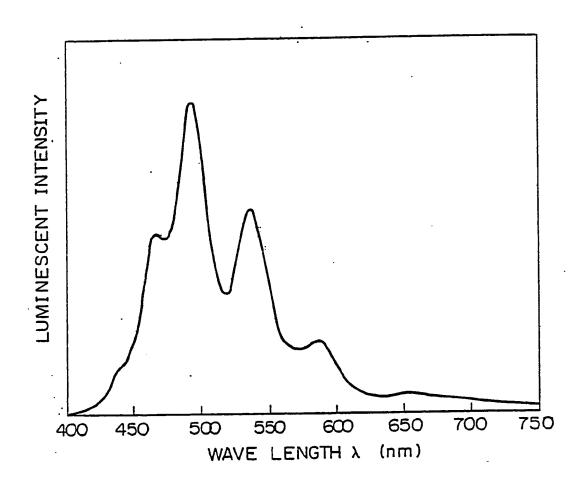


Fig. 4

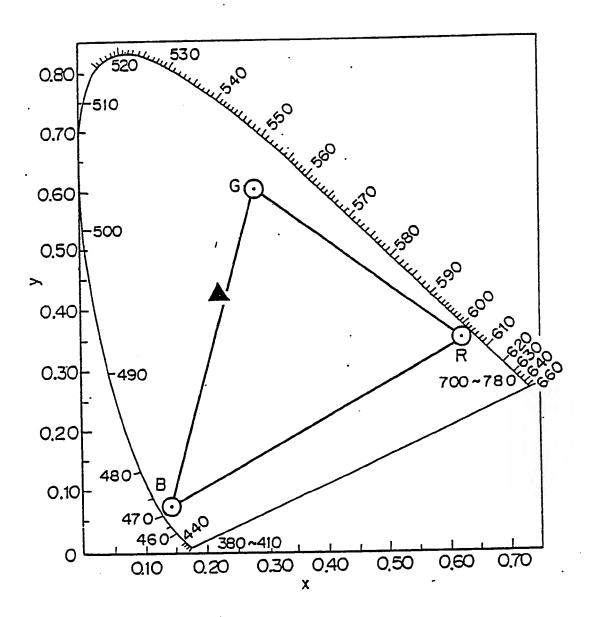


Fig. 5

